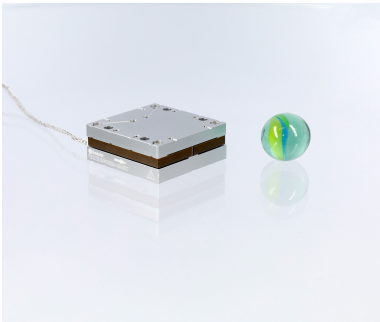




PLF3232-x.60

SMARFLEX

纳米定位扫描平台利用压电驱动机械挠性规的优势，实现高达 100 μm 的高精度定位任务。

PLF3232-x.60 的 X 方向扫描范围为 60 μm 。其重量仅为 30 克，体积仅为 32 x 32 x 12 毫米，非常轻巧。

扫描范围：> 60 μm 扫描方向：X 尺寸：32 x 32 x 12 毫米

	Mechanical
Stiffness [N/ μm]	0,5
Scan Range [μm]	> 60
Max. Normal Force [N]	5.0
Dimensions [mm]	32 x 32 x 12
Weight [g]	30
	Material
Base Material	Titanium(-Ti) / Aluminum base (-Al)
	Open-loop
Open-Loop Resolution MCS2 [nm]	MCS2: <1
	Closed-Loop
Sensor Resolution MCS2 [nm]	MCS2: 1 (S)
	Options
Vacuum Options	HV (10 ⁻⁸ mbar)
Non-Magnetic Option	Yes (- NM)